(54) BLANK BOARD FOR CIRCUIT BOARD USE

(11) 3-259594 (A)

(43) 19.11.1991 (19) JP

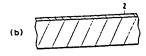
(22) 9.3.1990 (21) Appl. No. 2-56428 (71) FURUKAWA ELECTRIC CO LTD:THE (72) KENICHI OTANI(3)

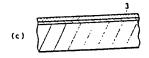
(51) Int. Cl5. H05K3/38

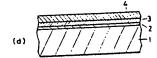
PURPOSE: To prevent a high-polymer material layer from being exfoliated from a copper layer by a method wherein the copper layer is formed on the surface of the high-polymer material layer and a coppoer nitride layer is formed between the high-polymer material layer and the copper layer.

CONSTITUTION: A polyimide film 1 of 50μ m thick is used as a high-polymer material layer; the surface of the polyimide film 1 is treated with an argon plasma; after that, a copper nitride layer 2 in 200 Å is formed by a reactive sputtering method while copper is used as a target and nitrogen is used as a carrier gas. After that, a copper layer 3 in 1 µm is formed on the copper nitride layer 2 by a sputtering method using argon as a carrier gas. In adition, an electrolytic plating operation is executed onto it; the total thickness of the copper layer 3 by the sputtering method and a copper layer 4 by the electrolytic plating operation is set to 35 µm; a blank board for circuit board use is manufactured.









(54) FORMATION METHOD OF SURFACE CONDUCTOR LAYER

(11) 3-259595 (A)

(43) 19.11.1991 (19) JP

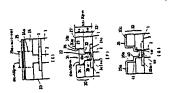
(21) Appl. No. 2-58673

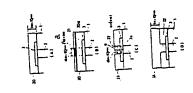
(22) 9.3.1990 (71) FUJITSU LTD (72) MITSUO YAMASHITA

(51) Int. Cl⁵. H05K3/40,H05K3/46

PURPOSE: To enhance the reliability of an electrical connection to a conductor part at the lower side by a method wherein an insulating film having a specified opening window is formed by executing coating operations of a photosensitive insulating material, exposure operations and developing operations several times and, after that, a surface conductor layer is formed on the surface of a part including the opening

CONSTITUTION: A photosensitive polyimide resin coating film 20 is formed, in $T_{10} = 10 \mu m$ as 1/2 of a prescribed thickness t_{12} , on the surface of a ceramic substrate 1. Then, a first glass mask 21 is set; an exposure operation and a developing operation are executed; a first opening window part 22 and a first polyimide resin film part 23 are formed. Then, a second photosensitive polyimide resin coating film 23 is formed again in $t_{11} = 10 \mu m$; a second glass mask 25 is set; an exposure operation and a developing operation are executed; a second opening window part 26 having a wider opening area and a second polyimide resin film part 27 are formed concentrically with the first opening window part 22. Thereby, an opening window 31 which is composed first opening window part 22. of the opening window parts 22 and 26 is formed in the part of a conductor part 3 of the substrate 1; a polyimide resin film 30 having the opening window 31 is formed. Then, a surface conductor layer 35 is formed.





2: via hole. 3c: exposed part. 20a: part not exposed to light. 21a: black part. 24: second polyimide resin coating film. 24a: part not exposed to light. 25a: black part. 30a: surface. 31a: bottom side. 31b: opening-end side

(54) MULTILAYER INTERCONNECTION BOARD AND ITS MANUFACTURE

(11) 3-259596 (A)

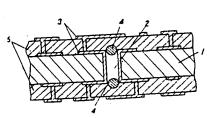
(43) 19.11.1991 (19) JP

(22) 9.3.1990 (71) MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD (72) MINEHIRO ITAGAKI

(51) Int. Cl5. H05K3/46,H05K1/09

PURPOSE: To form an interconnection pattern also on a through-hole by a method wherein conductor layers on both faces of an insulating board are connected electrically by using a conductor layer at the inside of the throughhole, ceramic balls are inserted into the through-hole and the conductor layers and insulating layers are laminated alternately.

CONSTITUTION: A silver-palladium paste is printed and formed on the inner wall of a through-hole 2, 0.40mm in diameter in such a way that interconnection patterns designed on a baked insulating board 1 having the through-hole 2 are connected electrically to both faces of the insulating board 1. This assembly is baked to form conductor layers 3. Then, ceramic balls 4, composed of alumina or the like, whose diameter is 0.40mm are inserted into both opening parts of the through-hole 2; an insulating paste is printed on required parts on both faces of the insulating board 1; this assembly is baked to form insulating layers Then, a silver-palladium paste is printed on the interconnection patterns designed on the insulating layers 5; this assembly is baked to form conductor



⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-259594

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)11月19日

H 05 K 3/38

B 7011-4E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

会発明の名称 回路基板用素材板

②特 願 平2-56428

20出 額 平2(1990)3月9日

一 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式会社内

⑩発 明 者 田 口 栄 一 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式

会社内

②発 明 者 関 収 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式

会社内

⑫発 明 者 株 本 昭 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式

会社内

⑪出 願 人 古河電気工業株式会社

仍代 理 人 弁理士 佐藤 正年

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号

明細書

1. 発明の名称

回 路 基 板 用 素 材 板

2、特許請求の範囲

高分子材料層の表面に銅層が設けられた回路基板用素材板において、前記高分子材料層と銅層の間に窒化銅層が形成されたことを特徴とする回路基板用素材板。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、コンピュータ、ワードプロセッサ等の電子回路基板に使用される素材板に関するものである。

[従来の技術]

従来、電子回路基板の素材板としては、ガラスクロスにエポキシ樹脂等を含慢させたシート(ブリブレグ)を積層したものやポリイミドフィルム・ポリエステルフィルム等を絶縁層とし、その表面に導電層として18~75μα 程度の厚さの網径を熱圧着した網張積層板が汎用されている。

これらの銅張積層板において、金属である銅箔と高分子材料層(絶縁層)との密着性を確保するために、高分子材料層表面に特殊な表面処理(ブラズマ処理等)を施したり、あるいは銅箔表面を電気化学的に粗化したりすることが一般に行なわ

この他、 密着性の向上のためには、 高分子材料 層と銅層の間に、 クロム・ニッケル等の異種金属 のアンカー層を形成することも試みられている。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、上記のような従来の回路基板用素材板において、高分子材料層や銅階の接着面に表面処理を施すといった方法では、両者の充分な
密着性が確保されないという問題があった。

即ち、回路基板を製造するにあたっては、回路 形成のためのエッチング、協等の表面メッキを施すための裏品処理、穴開け加工等の物理加工・半田フュージング等の加熱処理等において種々の化学的・物理的な負荷が素材板に加わることとなるが、従来の回路基板用素材板では高分子材料層と 一方、高分子材料層と網層の間に、クロム、ニッケル等の異種金属のアンカー層を設ける方法では、ある程度の密着性が確保されるものの、網箔だけの場合と同じ条件ではエッチングできず、アンカー層のエッチング工程が繁雑となる上、特別な排水処理設備が必要となるという問題があり、実用的ではない。

この発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、高分子材料層と銅層の密着性に優れ、かつ回路形成も容易である回路基板用素材板を提供することを目的とするものである。

ム・ボリエステルフィルム・エチレン・フロロニチレン共重合体フィルム等からなる高分子材料度の表面に、1000 Å以下(特に5~300 Åが好ましい)の窒化銅の海膜を付着させる。通常、この素材を出るので、この際にクラックの発生を避けるため1000 Å以下が望ましい。また、窒化銅の均一なスパッタを行うためには5 Å以上が必要であるが、300 A以上となるとスパッタ時の熱にて素材にカールを生じることがある。

 [課題を解決するための手段]

太発明の回路基板用素材板は、上記の課題を達成するために、前記高分子材料層と銅層の間に窒化銅層を形成したものである。

なお、本明細書においては、便宜上、回路基板 用素材 「板」としているが、リシット回路基板用 だけでなくフレキシブル回路基板用の素材となる ものも含む意味であることは言うまでもない。

[作用]

本発明の回路基板用素材板には、高高分子材料層と銅層の間に設化銀層が設定を発生の調整板形成の際の類があるを発展を含むませた。回路基板形成の際の薬品を含むませた。一般の変質を含むません。一般の変質を行っている。一般のでは、様々処理を行っている。というでき、様々処理を行っている。というできる。

本発明の回路基板用素材板を製造するには、まず、ガラスーエポキシシート、ポリイミドフィル

のとき、窒素ガスのプラズマ処理を採用すれば、 キャリアガスが同一となるため、 窒化鍋層を形成 する際の反応性スパッター蒸着法と一体の真空系 のインラインブロセス化が可能である。

なお、本発明の回路基板用希材板の製造方法は、上述した方法に限られるものではなく、網箔等の網層上に登化網層を形成しておき、その後、キャスティング法等によってポリイミド等からなる高分子材料層を設けても良い。

[実施例]

第 1 図 (a) ~ (d) は本発明実施例による回路基 板用素材板の製造工程を示す断面図である。

特開平3-259594(3)

本実施例においては、高分子材料圏とと、高分子材料圏とと、カットでは、高分子材料圏とと、カットでは、カットでは、カットでは、カットでは、カットでは、カックをは、カック

次に、上記のようにして作製した回路基板用素 材板について、ポリイミドフィルム 1 と網層 3 . 4 間の到離試験を行なったところ、10 a n 編当り 1.8 kg の引き到がし強さが得られた。

また、比較品として、窒化銅暦を形成しない以 外は上記の実施例品と同様の構成の回路基板用素

ミドと導体間に一部剝離が発生し、また粘着テープの貼着・剝離試験では導体はフィルムから全面 剝離してしまった。

[発明の効果]

以上のように、本発明の回路基板用素材板は、高分子材料階と銅層の間に登化網層が設けられているので、両者の密着性が従来に比べて大幅に向上しており、回路形成の際の裏品処理、物理加工、然処理、更には部品実践工程等の後加工においても密着性の低下が少なく、高分子材料層と銅屑の剝離が生じにくい。

また、本発明の回路基板用素材板は、網層だけの従来品と同様な条件でエッチングを行なうことができ、新たに特別な排水処理を行なう必要もないので、既存の設備を使用して容易に回路形成することができるという利点もある。

・絶縁層(高分子材料層)と導体層(鋼層)の密 着性に優れた本発明の回路基板用素材板は、回路 の細密多層化・高密度実装化が進む今日、工業的 価値は大である。 材板について、刺離試験を行なったところ、10mm 幅当り 0.8 km と実施例品のものの半分以下の引き 刺がし強さしか得られなかった。

一方、比較のため、登化網層を介在させずに作 製した回路基板用素材板について同様の工程を施 したところ、回路バターンの作製工程中にポリィ

4.図面の簡単な説明

第1回(a)~(d)は本発明実施例による回路基 板用素材板の製造工程を示す断面図である。

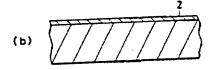
[主要部分の符号の説明]

- 1…ポリイミドフィルム(高分子材料層)
- 2 … 窒化網層
- 3 … スパッター法による銅屑
- 4… 電解メッキによる網層

代理人 弁理士 佐藤 正年

第 1 図





1 : \$94277484

2:聚化制度 3;以5年法

CIL MAN

4:電解力化

16期間

